








膜厚計 仕様比較表

型式	KC-220		KC-230		KC-210		KC-260F		KC-260N		KC-260FN		KC-260FH	
外観														
特徴	磁性金属上の非磁性被膜の測定 素地：鉄等の磁性金属 被膜：塗装、ライニング、メッキ（電解ニッケルメッキは除く） ニス、エナメル、クロム等の非磁性被膜		非磁性金属上の絶縁被膜の測定 素地：アルミ、銅などの非磁性金属 被膜：塗装、ライニング、陽極酸化被膜、プラスチック、ゴム等の絶縁性被膜		磁性金属上の非磁性被膜の測定 および 非磁性金属上の絶縁被膜の測定		磁性金属上の非磁性被膜の測定 素地：鉄等の磁性金属 被膜：塗装、ライニング、メッキ（電解ニッケルメッキは除く） ニス、エナメル、クロム等の非磁性被膜		非磁性金属上の絶縁被膜の測定 素地：アルミ、銅などの非磁性金属 被膜：塗装、ライニング、陽極酸化被膜、プラスチック、ゴム等の絶縁性被膜		磁性金属上の非磁性被膜の測定 および 非磁性金属上の絶縁被膜の測定		磁性金属上の非磁性被膜の測定（厚物測定） 素地：鉄等の磁性金属 被膜：塗装、ライニング、メッキ（電解ニッケルメッキは除く） ニス、エナメル、クロム等の非磁性被膜	
測定方法	電磁式		渦流式		電磁式・渦流式		電磁式		渦流式		電磁式・渦流式		電磁式	
測定範囲			0～1250um				0～3000um		0～2000um		0～1500um		0～10,000um	
分解能			1um				100um未満:0.1um、100um以上:1um、1000um(1mm)以上:0.01mm				1000um未満:1um、1000um以上:10um			
精度	零点校正実施時：±(2%H+1)um 2点校正実施時：±(1%H+1)um		零点校正実施時：±(2%H+1.5)um 2点校正実施時：±(1%H+1.5)um		磁性金属上の非磁性被膜の測定 零点校正実施時：±(2%H+1)um 2点校正実施時：±(1%H+1)um 非磁性金属上の絶縁被膜の測定 零点校正実施時：±(2%H+1.5)um 2点校正実施時：±(1%H+1.5)um		零点校正実施時：±(2%H+2)um 2点校正実施時：±(1%H+2)um				±(2%H+10)um			
動作温度			0～40℃								-10～50℃			
寸法			120×80×30mm								149×73×32mm			
重さ			120g								約200g			

* 仕様および価格は予告なしに変更することがあります。